



- 阅读论文，准备报告

1. 《方法级别的细粒度软件缺陷定位方法》——MethodLocator
2. 《软件错误自动定位关键科学问题及研究进展》——“失效－错误定位－理解”模型
3. 《基于信息检索的软件缺陷定位方法综述》
4. 《软件多缺陷定位方法研究综述》——MFL
5. 《基于程序频谱的两阶段缺陷定位方法》



基于程序频谱的两阶段缺陷定位方法

作者：伍佳，洪玫，万莹，邓惠心，潘春霞

汇报人：陈冰婷

导师：邹卫琴



目录

Contents



PART 01

为什么使用两阶段
缺陷定位方法



PART 02

怎样使用两阶段缺
陷定位方法



PART 03

实验

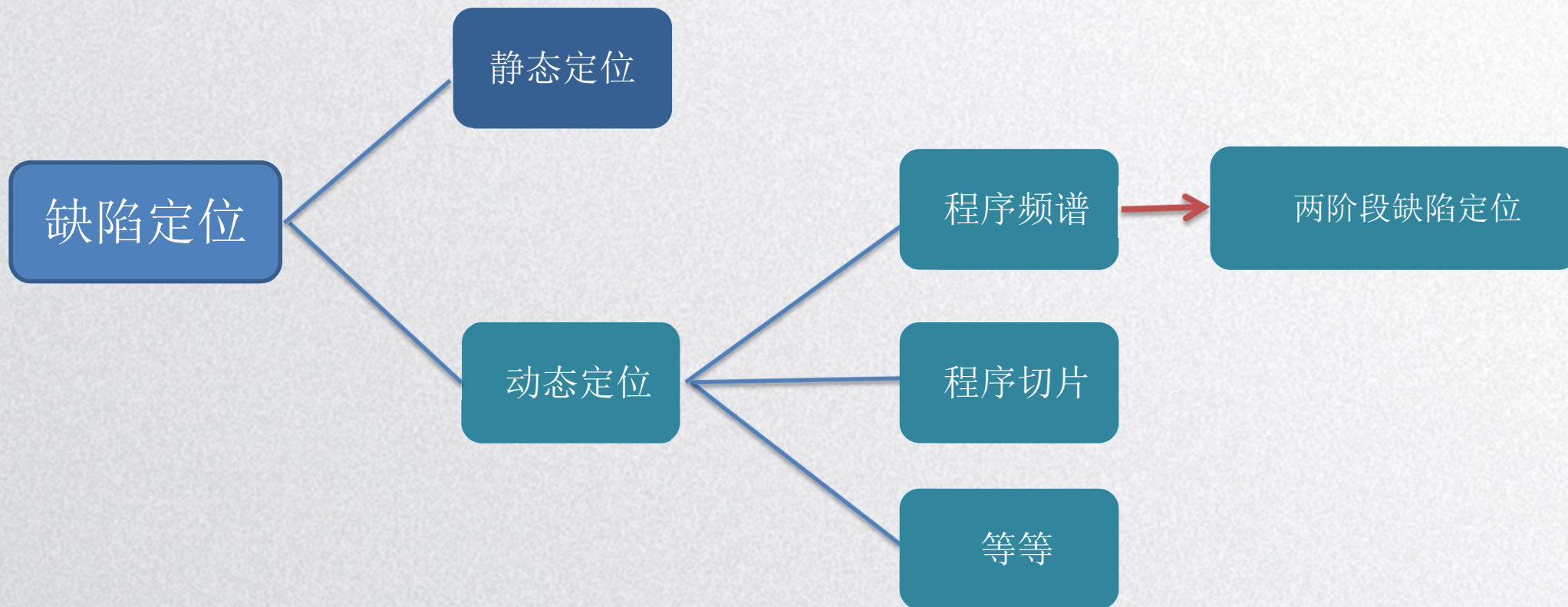


PART 04

优缺点



为什么使用两阶段缺陷定位方法



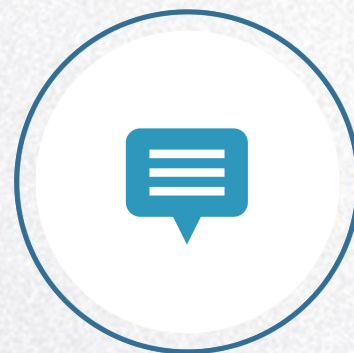


两阶段缺陷定位方法



可疑程序模块定位

1. 构建程序频谱
2. 生成可疑程序模块推荐列表



可疑语句定位

1. 计算可疑分数阈值
2. 构建交叉表
3. 生成可疑语句推荐列表



1.1.构建程序频谱

测试覆盖率工具：EcEmma、Cobertura、Jacoco 等

$$S = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{m \times n} \\ \mathbf{R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_n \end{bmatrix}$$



1.2.生成可疑程序模块推荐列表

- a) 程序组件的怀疑率与该程序实体被成功测试用例覆盖的次数成反比;
- b) 程序组件的怀疑率与该程序实体被失败测试用例覆盖的次数成正比;
- c) 程序组件的怀疑率与该程序实体未被失败测试用例覆盖的次数成反比;
- d) 在设定怀疑率公式时, 应该为假设 b) 设置更高的权重。

覆盖程序组件 m 的失败测试用例数量和
成功测试用例数量

$$\text{Tarantula}(m) = \frac{n_{cf}(m)/n_f}{\boxed{n_{cf}(m)/n_f} + \boxed{n_{cs}(m)/n_s}}$$

测试用例集中失败测试用例数量和
成功测试用例数量



1.2.生成可疑程序模块推荐列表

1	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->(Lorg/jfree/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;)V	0.990888383
2	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->(ILorg/jfree/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;Z)V	0.984162896
3	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot-><init>->()V	0.970982143
4	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->(Lorg/jfree/data/category/CategoryDataset;)V	0.968819599
5	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->(ILorg/jfree/data/category/CategoryDataset;)V	0.951859956
6	org.jfree.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer-><init>->()V	0.941558442
7	org.jfree.chart.plot.CategoryPlot->getIndexOf->(Lorg/jfree/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;)I	0.92161017
8	org.jfree.chart.renderer.category.AbstractCategoryItemRenderer->getLegendItems->()Lorg/jfree/chart/LegendItemCollection;	0.92161017
9	org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset->addValue->(DLjava/lang/Comparable;Ljava/lang/Comparable;)V	0.910041841
10	org.jfree.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer-><init>->(ZZ)V	0.896907217
11	org.jfree.chart.LegendItemCollection->getItemCount->()I	0.878787879
12	org.jfree.chart.LegendItemCollection-><init>->()V	0.871743487
13	org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset->addValue->(Ljava/lang/Number;Ljava/lang/Comparable;Ljava/lang/Comparable;)V	0.846303502
14	org.jfree.data.category.AbstractCategoryDataset-><init>->()V	0.820754717
15	org.jfree.data.category.AbstractCategoryDataset->setSelectionState->(Lorg/jfree/data/category/CategoryDatasetSelectionState;)V	0.820754717

图 1 可疑程序模块推荐列表 M 实例



2.1. 计算可疑分数阈值

可疑分数阈值作用：过滤掉那些不太可能含有缺陷的程序模块，对剩余模块再进行语句粒度的定位分析。

$$\sigma = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k \text{Tarantula}(m_i)$$



2.2.构建交叉表

交叉表是统计学中常用的一种分类汇总表，交叉表分析通常用于研究两个或多个分类变量之间的关系。

Tab. 1 Crosstab Q of program statement s_i

运行结果	语句覆盖情况		
	覆盖语句 s_i	未覆盖语句 s_i	合计
运行成功	$N_{CS(s_i)}$	$N_{US(s_i)}$	N_S
运行失败	$N_{CF(s_i)}$	$N_{UF(s_i)}$	N_F
合计	$N_{C(s_i)}$	$N_{U(s_i)}$	N



2.3.生成可疑语句推荐列表

○

$$\chi^2(s_i) = \frac{(N_{CF(s_i)} - E_{CF(s_i)})^2}{E_{CF(s_i)}} + \frac{(N_{CS(s_i)} - E_{CS(s_i)})^2}{E_{CS(s_i)}} + \frac{(N_{UF(s_i)} - E_{UF(s_i)})^2}{E_{UF(s_i)}} + \frac{(N_{US(s_i)} - E_{US(s_i)})^2}{E_{US(s_i)}}$$

○

$$\phi(s_i) = \frac{N_{CF(s_i)} / N_F}{N_{CS(s_i)} / N_S}$$

○

$$\text{crosstab}(s_1) = \begin{cases} \chi^2(s_i) & \phi(s_i) > 1 \\ 0 & \phi(s_i) = 1 \\ -\chi^2(s_i) & \phi(s_i) < 1 \end{cases}$$



2.3.生成可疑语句推荐列表

1	org.free.chart.renderer.category AbstractCategoryItemRenderer->getLegendItems->()Lorg/free/chart/LegendItemCollection;	1793	436
2	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;JV	1613	86.39816092
3	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;JV	1614	86.39816092
4	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;Z)V	1665	53.62298851
5	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;Z)V	1667	53.62298851
6	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setRenderer->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;Z)V	1672	53.62298851
7	org.free.chart.plot.CategoryPlot-><init>->()V	567	30.21215107
8	org.free.chart.plot.CategoryPlot-><init>->()V	568	30.21215107
9	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->()Lorg/free/data/category/CategoryDataset;JV	1339	28.13118774
10	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->()Lorg/free/data/category/CategoryDataset;JV	1340	28.13118774
11	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->()Lorg/free/data/category/CategoryDataset;JV	1358	18.86144201
12	org.free.chart.plot.CategoryPlot->setDataset->()Lorg/free/data/category/CategoryDataset;JV	1367	17.9978011
13	org.free.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer-><init>->()V	201	14.60492611
14	org.free.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer-><init>->()V	202	14.60492611
15	org.free.chart.plot.CategoryPlot->getIndexOf->()Lorg/free/chart/renderer/category/CategoryItemRenderer;J	1727	10.49776165

图 2 可疑语句推荐列表 T 实例



实验



Defects4J : 真实缺陷库

Top N

Cobertura : 测试覆盖率工具

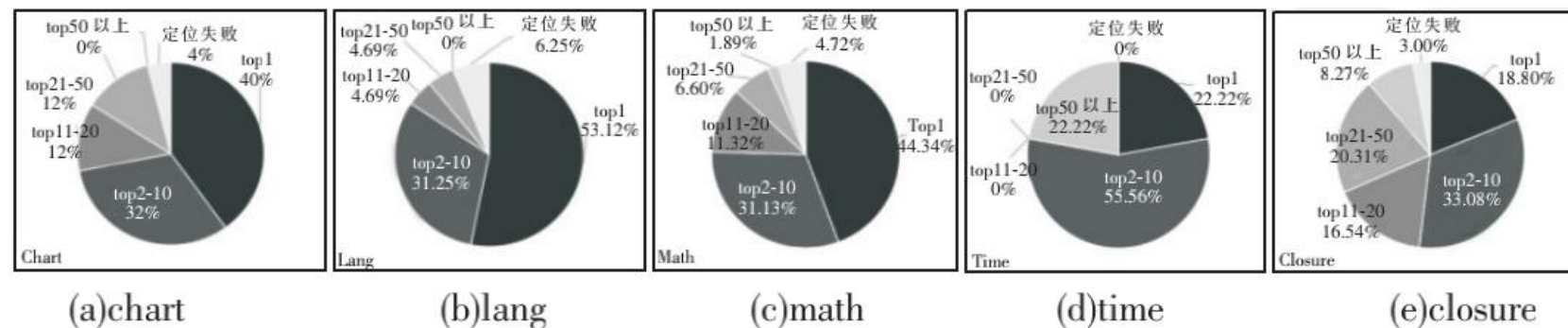


图 3 Defects4J 中各项目定位结果分布



优点

有效地减少缺陷定位的时间花销

Tab. 3 Comparison of fault localization time

项目名称 (平均代码行/ 平均测试用例数)	本文方案与其他算法相比,定位时间增加/减少				
	Jasscard	Ochiai	DStar ²	Op2	EP ³
chart (4187/230)	↓ 10.44%	↓ 10.78%	↓ 10.30%	↓ 11.15%	↓ 10.65%
lang (814/176)	↓ 7.25%	↓ 5.83%	↓ 8.30%	↓ 9.65%	↓ 8.37%
math (2266/215)	↓ 9.22%	↓ 8.42%	↓ 9.99%	↓ 10.74%	↓ 10.35%
time (5218/2606)	↓ 10.61%	↓ 10.97%	↓ 10.77%	↓ 11.36%	↓ 11.22%
closure (16483/1540)	↓ 11.75%	↓ 11.74%	↓ 11.93%	↓ 11.84%	↓ 12.25%

缺点

a) 主要针对单缺陷项目,未来可以进一步地研究多缺陷定位问题;

b) 采用轻量级程序频谱构造方法,在未来研究中可考虑采用重量级程序频谱构造方法,从而提高定位效果。

THANK YOU FOR YOUR LISTENING.

谢谢您的聆听